

SAMPLE

検査成績表
〈TEST REPORT〉

品名〈Model Name〉	(メモリハイコーダ〈MEMORY HiCORDER〉)	1/1
形名〈Model Number〉	(8830)	
製造番号〈Serial No.〉	(No.110812345)	
検査年月日〈Test Date〉	(2011-08-05)	
	〈YYYY-MM-DD〉	
検査条件〈Test Conditions〉	(23.0℃, 50%rh)	
電源周波数〈Supply Frequency〉	(60Hz)	

機能〈Function〉

No.	項目〈Item〉	結果〈Result〉
1.	プリンタ〈Printer〉	
-1.	セルフチェック〈Self check〉	(PASS)
-2.	ヘッドアップ〈Head up〉	(PASS)
-3.	ペーパーエンド〈Paper end〉	(PASS)
-4.	記録紙直線性〈Paper feed precision〉	(PASS)
-5.	マス目角〈Printing condition〉	(PASS)
-6.	紙送り精度〈Paper feed accuracy〉	(PASS)
2.	セルフテスト〈Self test〉	
-1.	ROM、RAM、チェック〈ROM, RAM, check〉	(PASS)
-2.	LEDチェック〈LED check〉	(PASS)
-3.	LCDチェック〈LCD check(VIEW ANGLE)〉	(PASS)
-4.	キーチェック〈Keyboard check〉	(PASS)
3.	ICカードテスト〈IC card test〉	(PASS)
4.	ストレージRAM〈Storage RAM〉	(PASS)
5.	X-Yレコーダ〈X-Y recorder〉	(PASS)
6.	トリガ〈Trigger〉	
-1.	INTトリガ〈INT trigger〉	(PASS)
-2.	トリガレベル〈Trigger level〉	(PASS)
-3.	トリガスロープ〈Trigger slope〉	(PASS)
-4.	トリガタイミング〈Trigger timing〉	(PASS)
-5.	EXTトリガ〈EXT trigger〉	(PASS)
-6.	トリガフィルタ〈trigger filter〉	(PASS)
7.	ユニット情報〈Unit discrimination〉	(PASS)
8.	時計〈Clock〉	(PASS)
9.	波形判定〈Waveform Evaluation〉	(PASS)
10.	メモリバックアップ〈Memory Backup〉	(PASS)

備考〈Note〉

1. オプションユニットは、別途検査とする。

〈The optional units are inspected separately.〉

総合判定〈Overall Result〉	検査者〈Inspected by〉	承認者〈Approved by〉
(PASS)	()	()